

CDx4ACT74 デュアル ポジティブ エッジトリガ D タイプ フリップフロップ、クリアおよびプリセット付き

1 特長

- 入力は TTL 電圧互換
- バイポーラ F、AS、S の速度と消費電力の大幅な低減
- 伝搬遅延時間の平衡化
- $\pm 24\text{mA}$ 出力駆動電流
 - 15 F デバイスへのファンアウト
- SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
- MIL-STD-883、Method 3015 に準拠した 2kV を超える ESD 保護

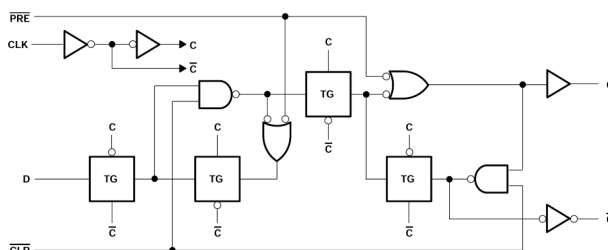
2 概要

ACT74 デュアル ポジティブ エッジトリガ デバイスは、D タイプ フリップ フロップです。

製品情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ (2)	本体サイズ (3)
CDx4ACT74	D (SOIC, 14)	8.65 mm × 6 mm	8.65 mm × 3.9 mm
	N (PDIP, 14)	19.3mm × 9.4mm	19.3mm × 6.35mm
	J (CDIP, 14)	19.56mm × 7.9mm	19.56mm × 6.67mm

- (1) 詳細については、[セクション 10](#) を参照してください。
- (2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
- (3) 本体サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



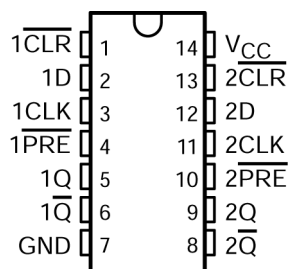
各フリップフロップの論理図 (正論理)



Table of Contents

1 特長	1	6.2 Functional Block Diagram.....	9
2 概要	1	6.3 Device Functional Modes.....	9
3 Pin Configuration and Functions	3	7 Application and Implementation	10
4 Specifications	4	7.1 Power Supply Recommendations.....	10
4.1 Absolute Maximum Ratings.....	4	7.2 Layout.....	10
4.2 ESD Ratings.....	4	8 Device and Documentation Support	11
4.3 Recommended Operating Conditions.....	4	8.1 Documentation Support (Analog).....	11
4.4 Thermal Information.....	4	8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	11
4.5 Electrical Characteristics.....	5	8.3 サポート・リソース.....	11
4.6 Timing Requirements.....	5	8.4 Trademarks.....	11
4.7 Switching Characteristics.....	5	8.5 静電気放電に関する注意事項.....	11
4.8 Operating Characteristics.....	6	8.6 用語集.....	11
5 Parameter Measurement Information	7	9 Revision History	11
6 Detailed Description	9	10 Mechanical, Packaging, and Orderable Information	12
6.1 Overview.....	9		

3 Pin Configuration and Functions



**図 3-1. D, N, or J Package
14-Pin SOIC, PDIP, or CDIP
(Top View)**

表 3-1. Pin Functions

PIN		TYPE ¹	DESCRIPTION
NAME	NO.		
1CLR	1	I	Asynchronous clear for channel 1, active low
1D	2	I	Data for channel 1
1CLK	3	I	Clock for channel 1, rising edge triggered
1PRE	4	I	Asynchronous preset for channel 1, active low
1Q	5	O	Output for channel 1
1Q̄	6	O	Inverted output for channel 1
GND	7	G	Ground
2Q̄	8	O	Inverted output for channel 2
2Q	9	O	Output for channel 2
2PRE	10	I	Asynchronous preset for channel 2, active low
2CLK	11	I	Clock for channel 2, rising edge triggered
2D	12	I	Data for channel 2
2CLR	13	I	Asynchronous clear for channel 2, active low
V _{CC}	14	P	Positive supply

1. Signal Types: I = Input, O = Output, I/O = Input or Output.

4 Specifications

4.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)⁽¹⁾

			MIN	MAX	UNIT
V _{CC}	Supply voltage range,		−0.5	6	V
I _{IK} ⁽²⁾	Input clamp current	(V _I < 0 or V _I > V _{CC})	±20		mA
I _{OK} ⁽²⁾	Output clamp current	(V _O < 0 or V _O > V _{CC})	±50		mA
I _O	Continuous output current	(V _O = 0 to V _{CC})	±50		mA
Continuous current through V _{CC} or GND			±100		mA
T _{stg}	Storage temperature range		−65	150	°C

- (1) Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
- (2) The input and output voltage ratings may be exceeded if the input and output current ratings are observed.

4.2 ESD Ratings

			VALUE	UNIT
V _(ESD)	Electrostatic discharge	Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ⁽¹⁾	±2000	V

- (1) AEC Q100-002 indicate that HBM stressing shall be in accordance with the ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 specification.

4.3 Recommended Operating Conditions

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)⁽¹⁾

		T _A = 25 °C		–55°C to 125°C		–40°C to 85°C		UNIT
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
V _{CC}	Supply voltage	4.5	5.5	4.5	5.5	4.5	5.5	V
V _{IH}	High-level input voltage	2		2		2		V
V _{IL}	Low-level input voltage		0.8		0.8		0.8	V
V _I	Input voltage	0	V _{CC}	0	V _{CC}	0	V _{CC}	V
V _O	Output voltage	0	V _{CC}	0	V _{CC}	0	V _{CC}	V
I _{OH}	High-level output current		–24		–24		–24	mA
I _{OL}	Low-level output current		24		24		24	mA
Δt/Δv	Input transition rise or fall rate		10		10		10	ns/V

- (1) All unused inputs of the device must be held at V_{CC} or GND to ensure proper device operation. Refer to the TI application report, *Implications of Slow or Floating CMOS Inputs*, literature number SCBA004.

4.4 Thermal Information

THERMAL METRIC ⁽¹⁾		CD74ACT74		UNIT
		N (PDIP)	D (SOIC)	
		14 PINS	14 PINS	
R _{θJA}	Junction-to-ambient thermal resistance	80	119.9	°C/W

- (1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the [Semiconductor and IC Package Thermal Metrics](#) application report.

4.5 Electrical Characteristics

over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS		V _{CC}	T _A = 25°C		-55°C to 125°C		-40°C to 85°C		UNIT
				MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
V _{OH}	V _I = V _{IH} or V _{IL}	I _{OH} = -50 µA	4.5 V	4.4		4.4		4.4		V
		I _{OH} = -24 mA	4.5 V	3.94		3.7		3.8		
		I _{OH} = -50 mA ⁽¹⁾	5.5 V			3.85				
		I _{OH} = -75 mA ⁽¹⁾	5.5 V					3.85		
V _{OL}	V _I = V _{IH} or V _{IL}	I _{OL} = 50 µA	4.5 V		0.1		0.1		0.1	V
		I _{OL} = 24 mA	4.5 V		0.36		0.5		0.44	
		I _{OL} = 50 mA ⁽¹⁾	5.5 V				1.65			
		I _{OL} = 75 mA ⁽¹⁾	5.5 V						1.65	
I _I	V _I = V _{CC} or GND		5.5 V		±0.1		±1		±1	µA
I _{CC}	V _I = V _{CC} or GND, I _O = 0		5.5 V		4		80		40	µA
ΔI _{CC} ⁽²⁾	V _I = V _{CC} - 2.1 V		4.5 V to 5.5 V		2.4		3		2.8	mA
C _i					10		10		10	pF

- (1) Test one output at a time, not exceeding 1-second duration. Measurement is made by forcing indicated current and measuring voltage to minimize power dissipation. Test verifies a minimum 50-Ω transmission-line drive capability at 85°C and 75-Ω transmission-line drive capability at 125°C.
- (2) Additional quiescent supply current per input pin, TTL inputs high, 1 unit load

表 4-1. Act Input Load Table

INPUT	UNIT LOAD
Data	0.53
PRE or CLR	0.58
CLK	1

4.6 Timing Requirements

over recommended operating free-air temperature range, V_{CC} = 5 V ± 0.5 V (unless otherwise noted) (see [Load Circuit and Voltage Waveforms](#))

			-55°C to 125°C		-40°C to 85°C		UNIT
			MIN	MAX	MIN	MAX	
f _{clock}	Clock frequency			85		97	MHz
t _w	Pulse duration	PRE or CLR low		5		4.4	ns
		CLK		5.7		5	
t _{su}	Setup time	Data		4		3.5	ns
		PRE or CLR inactive					ns
t _h	Hold time	Data after CLK ↑		0		0	ns
t _{rec}	Recovery time, before CLK↑	CL R ↑ or PRE ↑		2.7		2.4	ns

4.7 Switching Characteristics

over recommended operating free-air temperature range, V_{CC} = 5 V ± 0.5 V (unless otherwise noted) (see [Load Circuit and Voltage Waveforms](#))

PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	-55°C to 125°C		-40°C to 85°C		UNIT
			MIN	MAX	MIN	MAX	
f _{max}				85		97	MHz

over recommended operating free-air temperature range, $V_{CC} = 5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$ (unless otherwise noted) (see [Load Circuit and Voltage Waveforms](#))

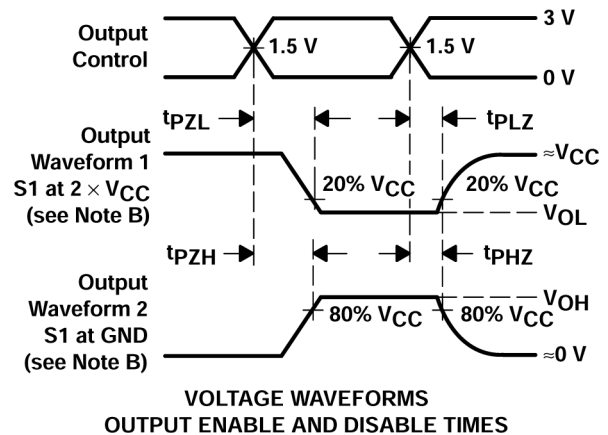
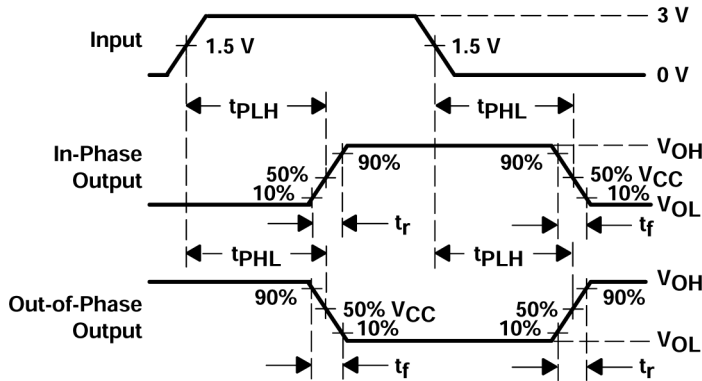
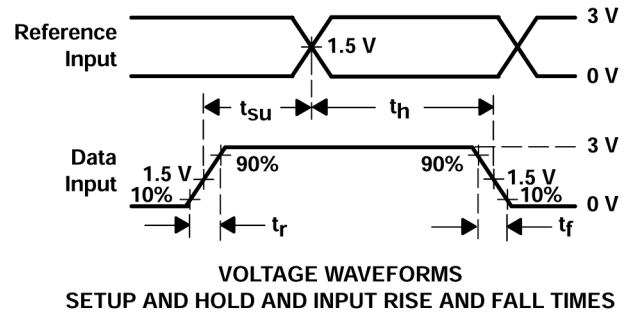
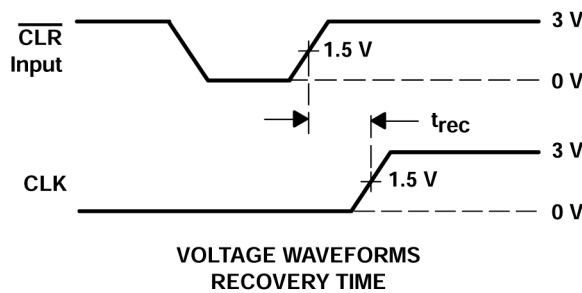
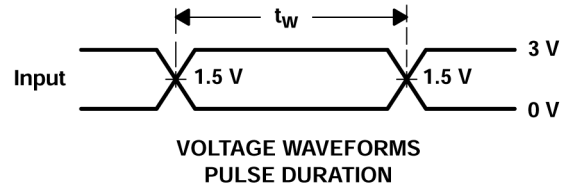
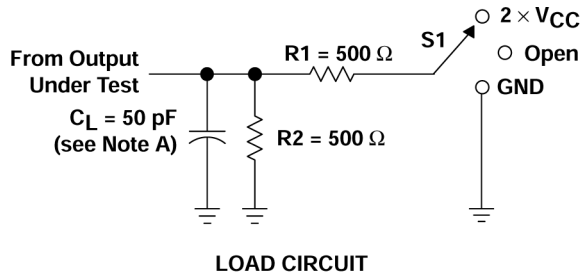
PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	-55°C to 125°C		-40°C to 85°C		UNIT
			MIN	MAX	MIN	MAX	
t_{PLH}	CLK	Q or $\bar{Q}$	2.4	9.5	2.5	8.6	ns
t_{PHL}			2.4	9.5	2.5	8.6	
t_{PLH}	PRE or $\bar{CLR}$	Q or $\bar{Q}$	2.9	11.5	3	10.5	ns
t_{PHL}			3.1	12.5	3.2	11.4	

4.8 Operating Characteristics

$V_{CC} = 5\text{ V}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$

PARAMETER	TYP	UNIT
C_{pd} Power dissipation capacitance	55	pF

5 Parameter Measurement Information



- A. C_L includes probe and test-fixture capacitance.
- B. Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high except when disabled by the output control.
- C. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: $PRR \leq 1 \text{ MHz}$, $Z_O = 50 \Omega$, $t_r = 3 \text{ ns}$, $t_f = 3 \text{ ns}$. Phase relationships between waveforms are arbitrary.
- D. For clock inputs, f_{max} is measured with the input duty cycle at 50%.
- E. The outputs are measured one at a time with one input transition per measurement.
- F. t_{PLH} and t_{PHL} are the same as t_{pd} .
- G. t_{PZL} and t_{PZH} are the same as t_{en} .
- H. t_{PLZ} and t_{PHZ} are the same as t_{dis} .

5-1. Load Circuit and Voltage Waveforms

TEST	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	Open

TEST	S1
t_{PLZ}/t_{PZL}	$2 \times V_{CC}$
t_{PHZ}/t_{PZH}	GND

6 Detailed Description

6.1 Overview

A low level at the preset ($\overline{\text{PRE}}$) or clear ($\overline{\text{CLR}}$) inputs sets or resets the outputs, regardless of the levels of the other inputs. When $\overline{\text{PRE}}$ and $\overline{\text{CLR}}$ are inactive (high), data at the data (D) input meeting the setup time requirements is transferred to the outputs on the positive-going edge of the clock pulse. Clock triggering occurs at a voltage level and is not related directly to the rise time of the clock pulse. Following the hold-time interval, data at the D input can be changed without affecting the levels at the outputs.

6.2 Functional Block Diagram

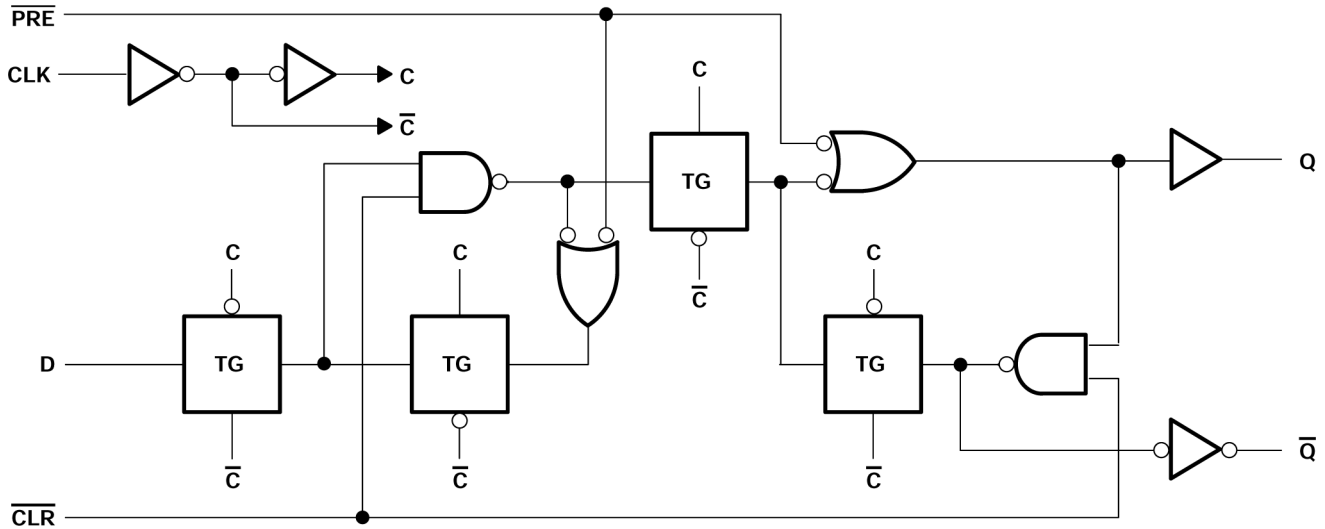


図 6-1. Logic Diagram, Each Flip-flop (Positive Logic)

6.3 Device Functional Modes

Function Table (Each Flip-Flop)

INPUTS				OUTPUTS	
PRE	CLR	CLK	D	Q	Q̄
L	H	X	X	H	L
H	L	X	X	L	H
L	L	X	X	H ⁽¹⁾	H ⁽¹⁾
H	H	↑	H	H	L
H	H	↑	L	L	H
H	H	L	X	Q ₀	Q̄ ₀

- (1) This configuration is nonstable; that is, it does not persist when $\overline{\text{PRE}}$ or $\overline{\text{CLR}}$ returns to its inactive (high) level.

7 Application and Implementation

注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

7.1 Power Supply Recommendations

The power supply can be any voltage between the minimum and maximum supply voltage rating located in the [セクション 4.3](#). Each V_{CC} terminal should have a bypass capacitor to prevent power disturbance. A 0.1- μF capacitor is recommended for this device. It is acceptable to parallel multiple bypass caps to reject different frequencies of noise. The 0.1- μF and 1- μF capacitors are commonly used in parallel. The bypass capacitor should be installed as close to the power terminal as possible for best results.

7.2 Layout

7.2.1 Layout Guidelines

When using multiple-input and multiple-channel logic devices inputs must not ever be left floating. In many cases, functions or parts of functions of digital logic devices are unused; for example, when only two inputs of a triple-input AND gate are used. Such unused input pins must not be left unconnected because the undefined voltages at the outside connections result in undefined operational states. All unused inputs of digital logic devices must be connected to a logic high or logic low voltage, as defined by the input voltage specifications, to prevent them from floating. The logic level that must be applied to any particular unused input depends on the function of the device. Generally, the inputs are tied to GND or V_{CC} , whichever makes more sense for the logic function or is more convenient.

7.2.2 Layout Example

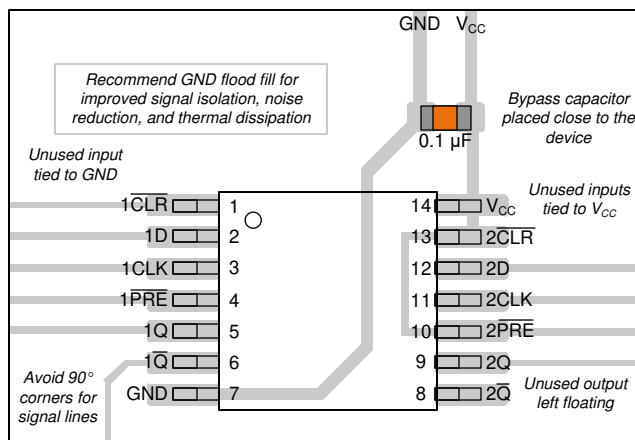


図 7-1. Example layout for the CD74ACT74

8 Device and Documentation Support

8.1 Documentation Support (Analog)

8.1.1 Related Links

The table below lists quick access links. Categories include technical documents, support and community resources, tools and software, and quick access to sample or buy.

PARTS	PRODUCT FOLDER	SAMPLE & BUY	TECHNICAL DOCUMENTS	TOOLS & SOFTWARE	SUPPORT & COMMUNITY
CD54ACT74	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here
CD74ACT74	Click here	Click here	Click here	Click here	Click here

8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

8.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

8.4 Trademarks

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

8.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

8.6 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

9 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision * (December 2002) to Revision A (July 2024)	Page
「製品情報」表、「ピンの機能」表、「ESD 定格」表、「熱に関する情報」表、「デバイスの機能モード」、「アプリケーションと実装」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、および「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加 1 - Updated R0JA values: D = 86 to 119.9, all values in °C/W 4	

10 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
CD54ACT74F3A	Active	Production	CDIP (J) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD54ACT74F3A
CD54ACT74F3A.A	Active	Production	CDIP (J) 14	25 TUBE	No	SNPB	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD54ACT74F3A
CD74ACT74E	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD74ACT74E
CD74ACT74E.A	Active	Production	PDIP (N) 14	25 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-55 to 125	CD74ACT74E
CD74ACT74M	Obsolete	Production	SOIC (D) 14	-	-	Call TI	Call TI	-55 to 125	ACT74M
CD74ACT74M96	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	ACT74M
CD74ACT74M96.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	ACT74M
CD74ACT74M96G4.A	Active	Production	SOIC (D) 14	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-55 to 125	ACT74M

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF CD54ACT74, CD74ACT74 :

- Catalog : [CD74ACT74](#)
- Automotive : [CD74ACT74-Q1](#), [CD74ACT74-Q1](#)
- Military : [CD54ACT74](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product
- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects
- Military - QML certified for Military and Defense Applications

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
CD74ACT74M96	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1
CD74ACT74M96	SOIC	D	14	2500	330.0	16.4	6.5	9.0	2.1	8.0	16.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
CD74ACT74M96	SOIC	D	14	2500	356.0	356.0	35.0
CD74ACT74M96	SOIC	D	14	2500	353.0	353.0	32.0

TUBE


*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
CD74ACT74E	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
CD74ACT74E	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
CD74ACT74E.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32
CD74ACT74E.A	N	PDIP	14	25	506	13.97	11230	4.32

J 14

GENERIC PACKAGE VIEW

CDIP - 5.08 mm max height

CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE



Images above are just a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.

4040083-5/G



J0014A

PACKAGE OUTLINE

CDIP - 5.08 mm max height

CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE



4214771/A 05/2017

NOTES:

1. All controlling linear dimensions are in inches. Dimensions in brackets are in millimeters. Any dimension in brackets or parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This package is hermetically sealed with a ceramic lid using glass frit.
4. Index point is provided on cap for terminal identification only and on press ceramic glass frit seal only.
5. Falls within MIL-STD-1835 and GDIP1-T14.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

J0014A

CDIP - 5.08 mm max height

CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
NON-SOLDER MASK DEFINED
SCALE: 5X



4214771/A 05/2017

N (R-PDIP-T**)

16 PINS SHOWN

PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE



PINS ** DIM	14	16	18	20
A MAX	0.775 (19,69)	0.775 (19,69)	0.920 (23,37)	1.060 (26,92)
A MIN	0.745 (18,92)	0.745 (18,92)	0.850 (21,59)	0.940 (23,88)
MS-001 VARIATION	AA	BB	AC	AD



4040049/E 12/2002

NOTES:

- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
-  Falls within JEDEC MS-001, except 18 and 20 pin minimum body length (Dim A).
 The 20 pin end lead shoulder width is a vendor option, either half or full width.

D0014A**PACKAGE OUTLINE****SOIC - 1.75 mm max height**

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



4220718/A 09/2016

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm, per side.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AB.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0014A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:8X

4220718/A 09/2016

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用される テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated